# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-207985

(43) Date of publication of application: 21.08.1989

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 63-031955

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

16.02.1988

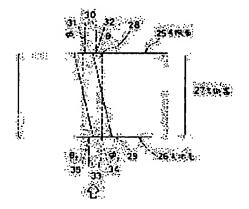
(72)Inventor: IKEDA SOTOMITSU

# (54) SEMICONDUCTOR LASER EQUIPMENT

# (57) Abstract:

PURPOSE: To decrease damage at edge surfaces, to stabilize a transverse mode, to keep a threshold current from rising and to restrain a light emission efficiency from decreasing, by making the longitudinal direction of a stripe active area at right angle to light resonance surfaces.

CONSTITUTION: There is a stripe active area 28 which seemingly has a large upward refractive index, inside a laser resonance 27 which is made of resonance surfaces 25 and 26. A window 29 for current injection is formed to cross a stripe diagonally. Current is injected into the center of the stripe active area so that a peak of an injection carrier density distribution does not concentrate upon one place. A refractive index distribution is made asymmetrical inside the active area by using a plasma effect and the light is deflected toward a high retractive index side to gain an oblique output light. By this, there is no trouble since the longitudinal direction of the stripe active area is at right



angle to the resonance surface. Therefore, damage at edge surfaces is decreased, a transverse mode is stabilized, a shreshold current is restrained from rising and a light emission effect is restrained from decreasing.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

## 四公開特許公報(A) 平1-207985

@Int. Cl. 4

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)8月21日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

半導体レーザ装置 60発明の名称

②特 颠 昭63-31955

願 昭63(1988) 2月16日 包出

外充 個発 明 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 **回出 頭 人** 

個代 理 人 弁理士 若 林

# 1. 発明の名称

半砂体レーザ数器

# 2. 特許許泉の範囲

1. ストライプ状況性領域を介し、該ストライ プ状語性領域の屈折単が貧ストライプ状語性領域 の側面に接して位置する領域の屈折率より大きく なされて屈折求姦が設けられている半導体レーザ 装置であって、

ストライブ状活性領域の長手方向は該ストライ プ状活性領域の両端面に設けられている光共振面 と乗収をなしており、電流往人川電板が半導体層 にオーミック接続している部分の平町パターン は、前記ストライプ状括性領域の平断パターン と、少なくともその一部においてずれており、な 流を挟入した場合、そのずれている部分において **祛入キャリア密度分布のピークが前記活性領域の** 中心と一致しないようになされている半導体レー ザ袋器。

# 3. 発明の詳細な説明

# (産業上の利用分野)

本発明は、共振師の法線方向に対して一定の角 度をもってレーザ光を出射する半導体レーザ装置 に関し、レーザビームブリンタ等に用いて好適な ものである.

# (従来の技術)

半導体レーザ装置は、p-n接合を含んで積層 された半導体圏からなり、光共振器27の場所に は一対の共振面(ミラー面)が形成されている。 この半み体レーザ装置に電板を注入すると、キャ リアの再結合によって生じた光が共振而間で発掘 し、共振而からレーザ光が出射される。また、こ のようなレーザ発振を効率良く行わせるため、前 記述入電視及び光を閉じ込めるストライプ状のレ 一が活性領域が、共振而(ミラー面)と垂直に設 けられている。--- 方、特別昭59 - 240418 兮やで畏劣されているように、複数のレーザ ビームを阿時に走存して阿伽を形成するレーザ ピームプリンタ等を構成する際に使用され、レー ザ光の出射方向が共振面の法線と有限の角度を成 すように構成されたモノリシック半専体レーザ被 選においては、上述のストライブ状の活性領域は 共振面に垂直には形成されず、その長手方向が共 振而の法称に対し、有限の角度を成すように設け られており、この角度を過宜に設定することに よってレーザ光の出射方向を調整することができ る。

第7回は上述の斜出型半導体レーザ装制の平面 図である。

このレーザ複雑は、非振面25に対し、ストライプ状活性領域の長手方向延長線61.62はそれぞれゆ。. ゆ。の角度をもち、それらから出身されるレーザ光は36.37の方向に斜出し、共振面25に対して 0。. 0。の角度を有する。後側共振面26とストライブ状活性領域の長手方向延長線とはこの側の場合は亜値で、レーザ光も法線33の方向に出射され、端面損失が軽減されている。

(発明が解決しようとする課題)

上述の従来例では、レーザビームを斜出するた

3

遊を注入した場合、そのずれている部分において 注入キャリア密度分布のピークが前記語性質域の 中心と一致しないようになされている。

## (As M )

本発明の半導体レーザは、ストライブ状活性領域の中心に注入キャリア密度分布のピークが一致しないように電視性入し、ブラズマ効果(キャリア高度の増加による半導体間の実効症折率が低低が多効果)を用いて、活性領域内の促折率分が経過に光を傾向してある。それゆえに、ストライでを出光を領域の長手方向は共振面に対して垂直失りに対している。場面損失上昇和別、発光効率の低下抑制が図れる。

# ( 與 応 例 )

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

## <u> 東筋倒1</u>

第1 図は本発明の半導体レーザの一実施例の平

めに、ストライプ状活性領域の長手方向と共振的の法線とはある行限な角度をもっている。この角度が0度から増えるにつれて端前損失が増大し、 半導体レーザの結特性が劣化し、機モードの不安 定化、関係流の上昇、発光効率の低下を招く。さ らに、場合によっては斜出角度の制御が困難とな ることもある。

(録道を解決するための手段)

太発明の半姿体レーザ装置は、

ストライプ状語性領域を有し、該ストライプ状語性領域の配折率が該ストライプ状語性領域の側面に接して位置する領域の配折率より大きくなされて配折率光が登けられている半導体レーザ装置であって、

ストライブ状活性領域の長手方向は該ストライプ状活性領域の内領面に設けられている光共振面と垂直をなしてむり、電流往入用電極が半導体層にオーミック接続している部分の平面パターンは、前記ストライプ状活性領域の平面パターンと、少なくともその…部においてずれており、質

4

前図であり、第2図は第1図の半導体レーザを同 図に示される矢印の方向から見た場合の断面図と 各席における諸特性を示した図である。

まず、第2図を用いて本実施例の構成とレーザ 光斜出原理について説明する。

この低屈折車層の埋込みによって活性層 1 7 は、高屈折率のストライブ状領域 2 3 とその前側 の低配紙料の領域に分けられ、結果的に出、大方向 ライブ状活性創域は高屋折彩のために光が横方向 で閉じ込められることになる。 N イ などの絶縁体 12をプラズマCVDなどにより均一には砂では る。 といりなどにより均一には砂では でであるが、ではないではないでは でであるが、ではないでは でであるが、ででないないでは でででないでは、 でではないではないではないでは でででないでは、 でではないではないではないではないではないでは、 な発明においては、第一章を形成してがはないでは、 な発明においては、第一章を形成していたのにはないでは、 のはまは、通常のフォトリソ工程をは、 G a A トリソエを のはまないでは、 P 型、 n 型 それで のオーミックがとれる。

このレーザに電流を注入すると、ホールはキャップ窓を通り、上部クラッド層P・Al Gal-Asを電流狭窄されずに通過し、活性層において広がり、そのキャリア密度9は第2図に示されるような分布となる。このとき、活性層における注

7

抵而25、26の垂起30、33に対して電流注 入部 (窓29)の長手方向31、34は、それぞ れゅ、、ゅ。の角度を有しており、往入されたキ ャリアはその真下の話性層において広がり再結合 するが、誘導放出で再結合が繰り返されて均穏し ていくのは、ストライプ状活性領域28において である。ストライブ状括性領域28において光は 共振するが、共振面25、26付近において は、光はブラズマ効果による屈折率の低下の割合 の小さい32,35の方向に個向し、空気中へ出 射する。出射したレーザ光の進行方向32.35 と共振面の垂降30、33とのなす角度は8、。 8,となり、斜出することになる。この斜出角度 は作成時の活性層上での実効症折率分布やレーザ 発振中のキャリア密度分布などのいくつかのバラ メータにより別御できる。

### 火焰例 2

本発明は共振器の一部分に適用することもでき ス .

第3回はその例で、片方の共振面でのみ電流注

入キャリア密度のビークは、ほぼ、電流注入窓の 中心に一致する。

一方、活性層上における底折率nは、電液住入 関は、図中破線で示されるように、ストライプ状 活性領域において底折率は大きく、その両側において小さくステップ状に分布している。しかし、 可流を往入しレーザ発振すると、この分布がゆか み、プラズマ効果によってキャリア密度の大きい 所では底折率は低下し、実線で示されるように非 対称な分布に変化する。この底折率分布の非対称 化によって、キャリアの再結合によって生じた光 は尾折率の大きい領域に集中し、光電界強度Pに かたよりが生じ、キャリア密度の小さいほうへ偶 向する。

次に、第1回を用いて、平面的な構成について 説明する。

共扱前25.26からなるレーザ共振器27中に、見かけ止屈折半の大きいストライプ状活性領 低28があり、電流注入のための配29は、スト ライブを斜めに傾切る形態で形成されている。共

8

入部をストライブ状活性領域からずらしている。 他方は光の出射方向30と共振面25とは垂起であり、端面損失は少なくしてある。斜出光35の 出射する側は、上述の実施例と同様に作られており、本実施例の榜造を用いることによって、さら に高効率、低間電波の斜出型半導体レーザを得る ことができる。

電流性入倒は共振方向について屈曲していても 歪曲していても良く、不速続であってもよい。また、共振面付近だけで本発明を適用することも可 能で、中央ではストライブ状の活性領域と電流性 入窓を一致させておくこともできる。本発明を用 いた斜出用レーザ装置はシングルストライブの レーザとして使うことができ、戻り光の影響の少 ないレーザ光波になる。

## 夹筋例3

本発明の斜出用レーザ装置をモノリシックに複数集積することにより、使用時の光学系が短くてすむマルチピームレーザ光源を得ることができる。

第4図は第3図のレーザを2ヶ利用した場合の 鉱出用2ビームレーザ装置の上面図である。

39、40はそれぞれのレーザに包流を注入するための上面電極で、パターン3日によって分離されているが、下面電極は分解されておらず、共通にできる。レーザ光は各々駆励できるため、36、37の方向へ独立に斜出でき、2つのレーザビームの相対角は83+84となる。

共振面 2 5. 2 6 に非対称コーティングを施すことによって 2 5 から効率良く強い光を出すことも可能である。

本実施例は2ピームであるが本発明が任意の数 の半退体レーザのモノリシック化を可能にするこ とはいうまでもない。

### 实施例4

第5回は本発明をリッジ導波路型レーザ構造に 適用した実施例である。

第 1 図の実施例と同様にして、リッジ形状をも つクラッド層 1 5 まで形成後、再成長により称く キャップ暦 p - - G a A s 1 3 を皮膜する。その

1 1

である.

レーザの 膜構造は基本的に第1 図、第2 図と阿様であるが、前側共振面 2 6 近傍に電流往入窓(I)、(I)を形成してある。(II)に電流を注入するとキャリアが活性層で再結合し、光が発生し、共振器 2 7 において増幅し、共振面 2 5 . 2 6 からそれぞれ垂直にレーザ光が出射する。(I)、(I)に電流を注入しなければレーザ光は共振面に乗値に出射する。

(I)に電波を注入し、(I)に電波を注入しないとき、レーザ光は個向し、51の方向へ共振面の垂路と母」の角度をもって斜出する。同様に、(I)に電流を注入し、(I)に電流を注入しないとき、52の方向へ母」の角度で斜出する。(I)と(I)がストライブ状活性領域に対して対称に同じく形成されているとき、母」=

また、(I)と(II)に適当な電流を流すことによって、レーザ光の斜出角が連続に変化させることができ、 Θ ... ι. の均度を偏向できる。この

# 

第6回·(a). (b) は本発明を用い、前側幅 面に2つの電流注入窓を設けることによって、ストライプ状活性領域のキャリア密度分析を変化させて斜出レーザ光の斜出角を違続にある範囲において変化させることのできるレーザを作成した例

1 2

第6図の本発明を実施したレーザ光偏向型数型は、活性層内部において横方向に実効屈折率の発をもつことを特徴としており、注入電流は活性層中のキャリア密度を増加させ圧折率を低下させる

ために光はなは往入側と反対方向へ偏向すること でなるので、報告のある装置と比较すると、電波 往入の側と端面における光の偏向方向とは逆にな ・ る。

また、あらかじめ台形状に加工した基板を用いてその斜而上に形成した话性領域を発振に用いたTSレーザは、Applied Physics letters の34号、P270 - 272(1979年)に報告されているが、このTSレーザは本発明にその形状ははているが、本質的に異なっている。TSレーザは台形状はは形式はは一般を開いているのに対して、本発明に光閉じる場合に通用したならば、台形上係基板上の実効度折率が大きによりで光を偏向することを特徴としており、充分な異異がある。

以上説明したように本発明の傾向型半導体レーザ装置(例えば第 6 図)は、上記報告のある利得 導被性の偏向型半導体レーザ装置に比べて、原折 単導波型の特徴を有しており、非点収差は小さ

1 5

によって、ブラズマ効果で実効屈折率を低下させ 非対称にすることにより、高屈折率側に光を傷向 させて斜出光を得ることができる。

本発明によれば、ストライブ状活性領域の長手方向と共振面とは垂直に形成できるため、端面による損失を軽減できるという効果があり、屈折率 導放性のため非点取扱も小さい他の利点がある。また、端面近傍に複数の電流注入窓を形成し、その注入電流を制御することによって、糾出角度を自由に連続で変化させることができる。

また、戻り光の影響を受けにくく、安定な波長 で発振し、シングルの半導体レーザに適用可能な レーザ装置を提供できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体レーザの第1の実施例の平面図、

第2図は第1図の半導体レーザを同図に示される矢印の方向から見た場合の断面図と各層における路符性を示す図、

第3回は本発明の第2の実施例の平面図、

く、近視軒位の水平方向のビーム程も小さくなる というような利点がある。

また、ストライブ部の構造も、リッジ型。 包をストライブ型に取らず、2m拡致などによる埋込みwQW構造、歯付基板型等、周知の種々の構造について突旋でき、それらを組み合わせることによっても実施することができる。

さらに、第2図に示したように、本発明は共振 替全域にわたって、あるいは一部分において適用 することが可能である。

また、本発明は、さらに、極々の応用が可能であり、例えば、半導体レーザを構成する材料として、実施例のGaAs/AlGaAs系に限らず、JnP/lnGaAsP系などを用いることもできる。

#### (発明の効果)

16

第4図は本発明の第3の実施例の平面図、

第5団は本発明の第4の実施例を示す断面図ならびに各層における諸特性を示す図、

第6図(a), (b)はそれぞれ、本発明の第5の実施例の平面図、断面図、

第7図は従来例の平面図である。

- 11mp倒電超、
- 12…終縁眉SiO。またはSi。N.、
- 13…キャップ暦 (p\* G a A s)、
- 14…低屈折率層

(p - A ] . Ga . . A s) .

- 16…上邸光閉じ込め層

(AI, Ga<sub>1-y</sub> As),

- 17…话性磨(Al. Ga,-. As),
- 18…下郎光閉じ込め層

(Al, Ga<sub>1-</sub>, As).

19…下部クラッド層

('n \* - Al, Ga.-, As),

20 -- バッファ暦(n - - GaAs)、

22- 11 图包模。

23 -- 高层折翠質域。

24 -- 觉在往入窓。

25.26一共振面、

27 -- 共振器.

28-ストライブ状活性領域、

29一位改注入窓、

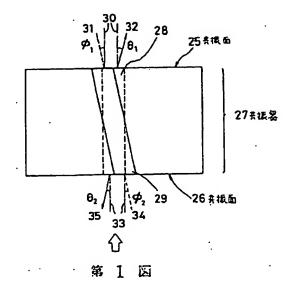
Θ … ・・ レーザ光出射方向と共振面垂線とのなす 角、

41一電流往入窓、

(1)、(1) -- 斜出角侧御用電流柱入窓、

(四) -・レーザ発振用電流往入窓、

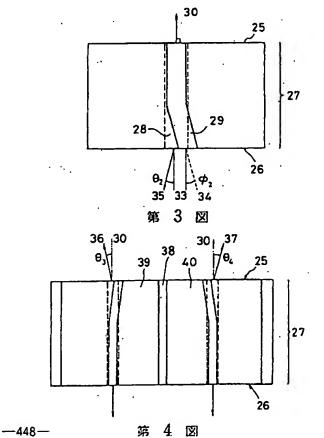
8,,,,一斜出约可要範囲舟。

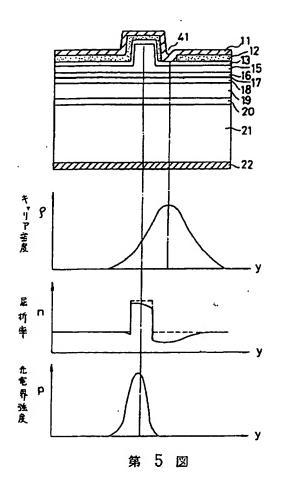


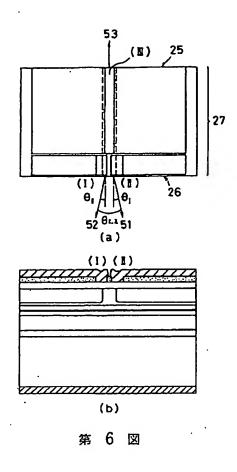
24

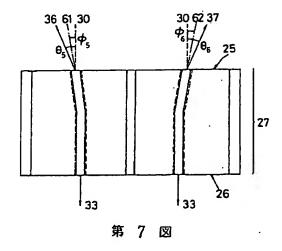
1 9

第 2 図









#### 手統浦正舊(自発)

昭和63年 4月 14日

特许疗报官 蹬

- 1.事件の表示 昭和53年特許顯知 31955号
- 2.発明の名称 半導体レーザ装置
- 3. 植正をする名 事件との関係 特許出額人 キャノン 株式 会社

4.代 艰 人

住所 東京都港区赤坂17目9番20号 第16興和ビル8階 氏名 弁理士(7021) 若 林 忠

17 名 47 之 \ 仅延 (585)1882



5.福正の対象

明細音の「発明の詳細な説明」 節単な説明」の概念



- (9) 同班 1 2 頁第 4 行の記載「1 2」を「2 2」 と補正する。
- (10) 阿第14頁第9行から第15頁第4行にかけて「そして、…逆になる。」とあるのを、下記のように補正する。

58

「そして、注入電流の多い電極ストライブ側に発 光点は移動し、レーザ光は反対側に斜出する。上 記報告例では、偏向時に近視野像の移動が供な い、また、非点収整も大きい。

一方、第 5 図の本発明を実施したレーザ光偏向 型装置は、活性層内部において横方向に実効屈折 率の蓋を持つことを特徴としているので、偏向時 に近視野像の移動はなく、非点収差はほとんどない。

- (JI) 同第 1 8 頁第 2 0 行の記載「 n ° 」を「 n ° 」 と ii 正する。
- (12) 円刃 1 8 耳切 2 1 行の記載「n~」を「n!」 と加正する。
- (13) | 開第19買第1行の紀載「n゚」を「n゚」

#### 6.福正の内容

- (1) 明和哲知3頁第10行の記載「共振而25」を 「共振面25の法線30」と補託する。
- (2) 洞部3道第14行の足駄「共振面25」を「共振面25の法数30」と補正する。
- (3) 向第 6 頁第 6 行の記載「n G a A s 基板 2 1 上」を「n・ - G a A s 基板 2 1 上」と補正 する。
- (4) 同年 6 頁第 7 行の記録「バッファ唇 n G a A s 2 0 」を「バッファ 層 n ・ G a A s2 0 」と植正する。
- (5) 同第6頁第8行の記載「n±Al, Ga,\_x As19」を「n<sup>-</sup> - Al, Ga,\_, As19」 と初正する。
- (5) 同第6頁第9行の記載「Alz」を「Al., と補正する。
- (7) 阿銖6頁第16行「Asl4」を「Asl4 (x'>x>y>z≥0)」と前正する。
- (8) 同郊7員卯17行の記録「A1、Ga,-..」 を「A1、 Ga,-.. 」と袖正する。

2

と補正する。